

OSIRIS 004 Analyse toetsresultaten vanaf toetsdatum : 6-04-2010 t/m 6-04-2010

EWI

191217061 Halfgeleiderdevices

Collegejaar :2009

Toets	toetsdatum	gelegenheid	deelnemers	voldoendes	Slagings-%	2-3,9	4-5,4	5,5-6	6,1-7	8-8,9	9-9,9	10	Totaal
TOETS-0	06-04-2010	1	31	20	64,52 %	2	9	7	6	3	3	1	31
TOETS-0		totaal	31	20	64,52 %	2	9	7	6	3	3	1	31
Totaal			31	20	64,52 %	2	9	7	6	3	3	1	31